文章编号: 1004-0609(2009)03-0549-05

SnO₂掺杂 SBNS 陶瓷的微结构与介电性能

夏 阳,陈国华,肖 珍,戚 冰,陈丽洁

(桂林电子科技大学 信息材料科学与工程系, 桂林 541004)

摘 要:采用传统固相烧结法,以化学纯 BaCO₃, SrCO₃, Nb₂O₅和 SnO₂粉末为原料,制备 0.7BaO·0.3SrO·ySnO₂·(1y/2)Nb₂O₅(y=0.01~0.07,缩写为 SBNS)陶瓷。利用 X 射线衍射仪、扫描电子显微镜和阻抗分析仪研究掺杂 SnO₂ 对 SBNS 陶瓷的显微结构和介电性能的影响。结果表明:在 1 320 ℃烧结可获得致密 SBNS 陶瓷; SnO₂掺杂对 SBNS 陶瓷相结构无影响,晶相仍为单一的四方钨青铜固熔体结构;随着 SnO₂掺杂量的增加,SBNS 陶瓷的介电 常数减小,居里温度向低温区移动; SBNS 陶瓷具有弥散相变的特性,是典型的介电弛豫体。 关键词: 铌酸锶钡陶瓷;介电性能;弥散相变;微结构

中图分类号: TQ 171; O 611 文献标识码: A

Microstructure and dielectric properties of SBNS ceramics doped with SnO₂

XIA Yang, CHEN Guo-hua, XIAO Zhen, QI Bing, CHEN Li-jie

(Department of Information Materials Science and Engineering, Guilin University of Electronic Technology, Guilin 541004, China)

Abstract: $0.7BaO \cdot 0.3SrO \cdot ySnO_2 \cdot (1-y/2)Nb_2O_5$ (abbreviated as SBNS) ceramics were prepared from BaCO₃, SrCO₃, SnO₂ and Nb₂O₅ powders by traditional solid-state sintering method. The effects of tin concentration on the microstructure and dielectric properties of SBNS ceramics were investigated by X-ray diffractometry, scanning electric microscopy and dielectric property measurements. The results show that the dense and single phase tetragonal tungsten bronze (TTB) SBNS ceramics can be obtained when sintered at 1 320 °C. The dielectric constant of SBNS ceramics decrease and the Curie temperature shifts to lower temperature with increasing tin dioxide content. A typical relaxation behavior is observed, and all samples exhibit broad diffuse phase transition.

Key words: strontium barium niobate ceramics; dielectric properties; diffuse phase transition; microstructure

铌酸锶钡晶体具有良好的光电性能、非线性光学性能和优良的热辐射吸收性等独特性质,因而被广泛应用于滤波器和谐振器、光波导、光调制器、红外探测器等领域^[1-4]。铌酸锶钡 Sr_xBa_{1-x}Nb₂O₆(SBN)是铌酸锶 SrNb₂O₆和铌酸钡 BaNb₂O₆的固溶体,在 0.25<*x*<0.75 组成范围内是四方钨青铜结构,结构填充式为(A₁)₄(A₂)₄(C)₄(B₁)₂(B₂)₈O₃₀。结构中的 A 位、B 位离子均可被不同电价或半径不同的阳离子在较宽的范围内

取代,这为 SBN 掺杂改性提供了极为有利的条件^[5-6]。 近年来,国内外学者对铌酸盐及其掺杂改性的研 究十分活跃。张志力等^[7]采用化学共沉淀法合成正铌 酸镧陶瓷粉体,研究不同 pH 值对产物相组成的影响。 PEREZ 等^[8]开展了对 SBN 掺杂 TiO₂的研究工作,发 现 SBNT 具有典型的铁电体扩散相变特性,随 Ti 含量 的增加,陶瓷材料的相变温度和介电常数值变小。赵 雷康等^[9]研究了 SnO₂掺杂对 A₅NdTi₃Nb₇O₃₀(A=Ba, Sr)

基金项目: 广西研究生教育创新计划资助项目(2007105950805M23); 桂林电子科技大学大学生创新实验资助项目(ZCC0033)

收稿日期: 2007-12-05; 修订日期: 2008-09-12

通讯作者: 陈国华,教授,博士; 电话: 0773-5601434; E-mail: chengh@guet.edu.cn; cgh1682002@163.com

的影响,结果显示, SnO₂掺杂的陶瓷材料具有较高的 介电常数和较小的介电损耗,室温下仍为四方钨青铜 结构。鉴于 Sn 离子半径与 Ti 离子半径相近、价态相 当,预计在 SBN 中掺杂 SnO₂将会对 SBN 陶瓷的结构 和性能产生影响。迄今为止,有关这方面的研究尚未 见文献报道。本文作者采用传统固相法制备 SBNS 陶 瓷,研究 SnO₂掺杂对 SBN 陶瓷相结构、微观组织和 介电性能的影响。

1 实验

实验所用原料为化学纯的 BaCO₃(纯度 99%), SrCO₃(纯度 99%), SnO₂(纯度 99.5%)和 Nb₂O₅(纯度 99.5%)。根据 0.7BaO·0.3SrO·ySnO₂·(1-y/2)Nb₂O₅(简写 为 SBNS,其中 y=0.01,0.02,0.03,0.05,0.07)配方 配料,将称量好的原料采用湿法球磨 18 h,溶剂为无 水乙醇,球磨介质为氧化锆球。球磨后混合料烘干置 于氧化铝坩埚中,在1100℃预焙烧3 h,然后再湿法 球磨 12 h,干燥后加入聚乙烯醇水溶液(质量分数5%) 研磨造粒,在100 MPa 的压力下,将粉末压成直径为 18 mm,厚度为1.0~1.5 mm 的生坯。将生坯置于马弗 炉中以 2~3℃/min 的升温速度加热到 500℃排胶2 h, 然后以 5℃/min 的速度升温,分别在1250,1280 和 1320℃下保温5 h,保温结束后随炉冷却至室温。

采用德国Bruker公司生产的D8-Advance型X-射 线衍射仪(Cu K_a)分析样品的相组成;用JEOL JSM-5610LV型扫描电镜观测样品表面形貌和烧结情况;将样品两表面用砂纸磨平清洗后涂覆银浆,在600 ℃保温30 min制备银电极,用Agilent公司生产的 HP-4294A阻抗分析仪测定样品的介电性能,测试频率 分别为1,10和100 kHz,测温范围为20~300 ℃。

2 结果与讨论

2.1 陶瓷的相组成

图 1 所示为 1 320 ℃烧结制备的 0.7BaO·0.3SrOySnO₂·(1-y/2)Nb₂O₅陶瓷的 XRD 谱。从图 1(a)可见, 所有试样均呈单一四方钨青铜结构,这表明 y≤0.07 时 SBNS 陶瓷能够形成单一的固溶体。由图 1(b)发现, 随 Sn 含量的增加,衍射峰向低衍射角移动,即晶面 间距(d)增大,晶胞体积发生膨胀。原因如下: 1) Sn⁴⁺ 离子半径为 0.83 nm^[10], Nb⁵⁺离子半径为 0.69 nm^[11],





图 1 SBNS 陶瓷的 XRD 谱(a)和局部放大 XRD 谱(b) Fig.1 XRD patterns of SBNS ceramics (a) and detailed XRD patterns of SBNS ceramics: between 30° and 33° (b)

当 Sn⁴⁺离子取代 Nb⁵⁺离子后,由于 Sn⁴⁺离子半径比 Nb⁵⁺离子半径大,会使晶体发生膨胀; 2) Sn⁴⁺低价离 子取代 Nb⁵⁺高价离子将产生额外的氧空位来保持电 中性,从而导致晶胞发生膨胀,这与 PEREZ 等^[8]和张 国光等^[12]的研究结果相符。上述两方面的协同作用导 致 SBNS 陶瓷的 XRD 衍射峰向低衍射角移动。预计 Sn⁴⁺在 B 位取代 Nb⁵⁺形成 SBNS 固溶体将会对陶瓷材 料的铁电和介电性能产生影响。

2.2 陶瓷的微观组织

图 2 所示为典型 SBNS 陶瓷样品的 SEM 像。由 图 2 可见,1 250 ℃烧结的样品存在较多的气孔,晶粒 呈多边形,尺寸大约在 1~3 µm(见图 2(a))。烧结温度 增加到 1 320 ℃,此时样品的气孔很少,样品已烧结 致密。与 1 250 ℃烧结样品相比,1 320 ℃烧结的陶



图 2 不同烧结温度下 SBNS 陶瓷的 SEM 像

Fig.2 SEM images of SBNS ceramics sintered at different temperatures: (a) y=0.03, 1 250 °C; (b) y=0.03, 1 320 °C; (c) y=0.05, 1 320 °C

瓷样品的晶体形状为典型的细长四方柱状钨青铜结构 (见图 2(b)、2(c)),这与 KIM 等^[13]的研究结果相似。 随烧结温度增加,四方柱状晶粒尺寸有所长大,并且 在晶体表面可看到台阶纹的存在,这是由晶体生长中 螺型位错引起的^[14]。由烧结理论可知^[15],随着烧结温 度的升高,粉粒生长速度加快,相邻晶粒接触呈颈部, 随颈部长大形成晶界,此时陶瓷坯体中的大量气体通 过彼此连通的沟管排出,坯体快速收缩并逐渐致密化。 气孔将从烧结中期管状沟通状态转变为烧结后期孤立 地存在于界面或多粒汇合结之间,气孔较少且为闭气 孔,样品已基本上烧结致密(见图 2(a))。继续提高烧结 温度,气孔继续缩小并通过粒界扩散而消失,最终陶 瓷烧结致密(见图 2(b)和(c))。由于晶粒生长速率随温 度成指数规律增加,因此,提高温度有利于晶粒的生 长。但过高的烧结温度将导致粒界移动速度过快,二 次粒长(晶粒异常长大)容易发生,造成大量气孔陷入 并残留于晶粒体内部,从而阻止陶瓷的进一步致密化, 也会降低材料的介电绝缘性能。本文作者在研究中发 现,当烧结温度超过1320 ℃时,将出现晶粒异常长 大现象,样品的相对密度也有所降低。

2.3 样品的介电性能

图 3 所示为 SBNS 陶瓷样品的介电常数和介电损 耗随温度的变化。由图 3(a)可知, SBNS 陶瓷的介电 损耗在超过居里温度后呈增大趋势,这主要归因于空



图3 SBNS 陶瓷样品的介电损耗(a)和介电常数(b)随温度的 变化

Fig.3 Temperature dependence of dielectric loss (a) and dielectric constant (b) of SBNS ceramics sintered at 1 320 °C for 5 h: (1) y=0.01; (2) y=0.03; (3) y=0.07

间电荷极化和表面电荷极化^[16]。从图 3(b)可以看到, SBNS 陶瓷和所有的铁电陶瓷一样,都存在居里温度 *T*_C。介电常数随温度的增加在居里温度 *T*_C处都达到最 大值,然后随温度的增加而下降。由此可知,SBNS 陶瓷在居里温度 *T*_C处经历由铁电相向顺电相的转 变^[11]。随着 Sn 含量的增加,居里温度 *T*_C逐渐向低温 区方向移动。这说明 Sn⁴⁺离子在 B 位上部分取代 Nb⁵⁺ 离子,可使 SBNS 陶瓷的极化变得不规则,整体畴结 构发生破坏,从而导致居里温度 *T*_C向低温方向移动, 这与文献[17]的研究结果相似。从图 3(b)中还发现, 当 Sn 取代量增加时,SBNS 的最大介电常数 *ε*_{max}相应 减小,室温介电常数有所增加。已有研究表明^[10]: B 位上的阳离子取代对 *ε*_{max}起重要作用,本研究结果也 验证了这一规律。

一般而言,所有的弛豫铁电体都具有弥散相变的特点,但具有弥散相变的铁电体并不都是弛豫铁电体。 由图 3(b)还可以发现,在居里温度 *T*_C 以下,介电常数 随测试频率的增大而减小;在居里温度以上时,介电 常数就不再随测试频率变化而变化,基本趋于同一数



值,这表明 SBNS 是典型的弛豫铁电体^[12]。随 Sn 含量的增加,居里温度 T_C 附近的介电常数峰有逐渐变宽的趋势,且掺杂 Sn 量越多时,这种变宽现象越明显。因此,SBNS 陶瓷具有弥散相变(DPT)的特征^[17],是具有弥散相变的弛豫铁电体。

铁电陶瓷的弥散程度可由以下弥散程度经验公式 来估算^[8,17]:

$$1/\varepsilon - 1/\varepsilon_{\rm m} = A(T - T_{\rm m})\gamma \tag{1}$$

式中 y是弥散程度系数,介于1到2之间,当y为1 时是典型的铁电体,为2时是完全无序的化合物; ε 是温度为T时的介电常数; ε_m 是对应在相变温度 T_m 时的最大介电常数;A为常数。对上式两边取对数后, y可从曲线斜率中得到。

图 4 所示为 SBNS 陶瓷在 1 kHz 频率下 $\ln(1/\epsilon - 1/\epsilon_m)$ 与 $\ln(T-T_m)$ 的关系曲线。由图 4 拟合得出的 γ 值在 1~2 之间,这说明 SBNS 陶瓷是无序化合物。随 Sn 含量 的增加, γ 也在增加,这表明 Sn⁴⁺离子在 B 位对 Nb⁵⁺ 离子进行取代后,会使 SBNS 陶瓷的弥散程度增大, 同时也证实了 Sn 含量增加会导致介电峰变宽的事实。



图 4 SBSN 陶瓷体系的 ln(1/ε-1/ε_m) ln(T-T_m)曲线

Fig.4 Plots of $\ln(1/\epsilon - 1/\epsilon_m)$ vs $\ln(T-T_m)$ for SBSN ceramic with different tin contents at 1 kHz: (a) y=0.01; (b) y=0.03; (c) y=0.07

553

3 结论

 在1320℃烧结可获得致密的 SBNS 陶瓷,掺 杂 SnO₂的陶瓷仍为单一的四方钨青铜相结构。随 Sn 含量的增加,陶瓷样品的居里温度 T_C移向低温,室温 介电常数有所增加。

2) SBNS 陶瓷具有铁电体弥散相变的特性,其弥散指数 y 介于 1 和 2 之间,随 Sn 含量增加,弥散程度增大。

REFFERENCES

- QU Yong-quan, LI Ai-dong, SHAO Qi-yue, TANG Yue-feng, WU Di, MAK C L, WONG K H, MIN Nai-ben. Structure and electrical properties of strontium barium niobate ceramics[J]. Mater Res Bull, 2002, 37(3): 503–513.
- [2] HUANG Qing-wei, WANG Pei-ling, CHENG Yi-bing, YAN Dong-sheng. XRD analysis of formation of strontium barium niobate phase [J]. Mater Lett, 2002, 56(6): 915–920.
- [3] 周宗辉, 杜丕一, 翁文剑, 韩高荣, 沈 鸽. 复相陶瓷 (0.5BaO·0.5SrO)[(1-y)TiO₂·yNb₂O₅]的介电性能研究[J]. 硅酸 盐学报, 2004, 32(9): 1054-1059.
 ZHOU Zong-hui, DU Pi-yi, WENG Wen-jian, HAN Gao-rong, SHEN Ge. Dielectric properties of (0.5BaO·0.5SrO) [(1-y)TiO₂·yNb₂O₅] composite ceramics[J]. Journal of the Chinese Ceramic Society, 2004, 32(9): 1054-1059.
- [4] VENET M, SANTOS I A, EIRAS J A, GARCIA D. Potentiality of SBN textured ceramics for pyroelectric applications[J]. Solid State Ionics, 2006, 177(5/6): 589–593.
- [5] 张高科,欧阳世翕,吴金东,吴伯麟. 掺杂对一些钨青铜铌酸盐晶体结构及性能影响[J]. 武汉理工大学学报, 2002, 24(2): 9-15.

ZHANG Gao-ke, OUYANG Shi-xi, WU Jin-dong, WU Bo-lin. Effect of doping on the structure and properties of some tungsten bronze type nibate crystals[J]. Journal of Wuhan University of Technology, 2002, 24(2): 9–15.

- [6] 周宗辉. 原位复合钙钛矿钨青铜复相材料的形成及介电与热释电性能研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2004: 20-21. ZHOU Zong-hui. In suit prepared perovskite/tungsten bronze bi phase composites and their dielectric and pyroelectric properties[D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2004: 20-21.
- [7] 张志力,李永绣,刘 蓓,黄惠珍,周 浪. 化学共沉淀法制 备正铌酸镧过程中杂相的形成与控制[J].中国有色金属学报, 2002, 12(4): 837-841.
 ZHANG Zhi-li, LI Yong-xiu, LIU Pei, HUANG Hui-zhen, ZHOU Lang. Formation and control of byproduct produced during process of making LaNbO₄ by coprecipitation

approach[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2002, 12(4): 837-841.

- [8] PEREZ J, AMORIN H, PORTELLES J, GUERRERO F, M'PEKO J C, SIQUEIROS J M. Electrical properties of the titanium modified SBN ceramic system[J]. J Electroceramics, 2001, 6(2): 153–157.
- [9] 赵雷康,胡长征.新铌酸盐A₅NdSn₃Nb₇O₃₀的合成与介电特性
 [J]. 武汉理工大学学报,2007,29(7):62-65.
 ZHAO Lei-kang, HU Chang-zheng. Synthesis and dielectric properties of new niobates A₅NdSn₃Nb₇O₃₀ (A=Ba, Sr)[J].
 Journal of Wuhan University of Technology, 2007, 29(7): 62-65.
- [10] MARKOVI'C S, MITRI'C M, CVJETI'CANIN N, USKOKOVI'C D. Preparation and properties of BaTi_{1-x}Sn_xO₃ multilayered ceramics[J]. J Euro Ceram Soc, 2007, 27(2/3): 505–509.
- [11] KARTHIK C, VARMA K B R. Influence of vanadium doping on the processing temperature and dielectric properties of barium bismuth niobate ceramics[J]. Mater Sci Eng B, 2006, 129(1/3): 245–250.
- [12] 张国光,李琴,陈同彩,方前锋.氧离子导体 La₂Mo_{1.9}M_{0.1}O₉(M=V, Nb, Ta)的介电驰豫研究[J].稀土, 2007, 28(3): 13-16.
 ZHANG Guo-guang, LI Qin, CHEN Tong-cai, FANG Qian-feng. Dielectric relaxation study of La₂Mo_{1.9}M_{0.1}O₉(M=V, Nb, Ta) oxide-ion conductors[J]. Chinese Rare Earths, 2007, 28(3): 13-16.
- [13] KIM Dong-wan, HONG Kug-sun, YOON-CHONG S, Kim Chang Kyung. Low-temperature sintering and microwave dielectric properties of Ba₅Nb₄O₁₅-BaNb₂O₆ mixtures for LTCC applications[J]. J Euro Ceram Soc, 2003, 23(14): 2597–2601.

[14] 杜丕一,潘 颐. 材料科学基础[M]. 北京:中国建材工业出版社, 2002: 77-78.
DU Pi-yi, PAN Yi. Fundamentals of materials science and technology[M]. Beijing: China Building Materials Industry Press, 2002: 77-78.

- [15] 殷庆瑞,祝炳和. 功能陶瓷的显微结构、性能与制备技术[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2005: 240-251.
 YIN Qing-rui, ZHU Bing-he. Microstructure, property and processing of functional ceramics[M]. Beijing: Metallurgical Industry Press, 2005: 240-251.
- [16] PEREZ J, AMORIN H, M'PEKO J C, PORTELLES J, PEREZ J A, GUERRERO F. Formation and electrical characterization of Ti-modified Sr_{0.3}Ba_{0.7}Nb₂O₆ ceramic system[J]. Mater Sci Eng B, 2006, 126(1): 22–27.
- [17] 云斯宁, 王晓莉, 孙晓亮. Ba_{1-x}Sr_xTi_{0.88}Sn_{0.12}O₃陶瓷结构与介 电性能的研究[J]. 材料工程, 2006, 9: 49-52.
 YUN Si-ning, WANG Xiao-li, SUN Xiao-liang. Microstructure and dielectric properties of Ba_{1-x}Sr_xTi_{0.88}Sn_{0.12}O₃ ferroelectric ceramics[J]. Journal of Materials Engineering, 2006, 9: 49-52.

(编辑 龙怀中)